

安全の基本から規格書の構成と読み方、
設計フロー、最新動向まで

世界に
負けない
製品づくり
に取り組み

車載向け電気/電子システムの 機能安全規格「ISO 26262」入門

第7回 故障注入シミュレーション

中嶋 崇順 Takayuki Nakashima

本連載では、自動車の電気/電子システム向けに策定された最新の機能安全規格ISO 26262を例に、製品づくりで安全性を担保する方法を解説していきます。

今回は、機能安全規格を適用した設計をする際に必要な故障注入シミュレーションについて解説していきます。

1 故障注入シミュレーション

機能安全設計では、IF(Intended Function；意図した機能)に故障が発生した際、SM(Safety Mechanism；安全機構)が機能するかを検証するために、故障注入シミュレーションを実施します。これは、機能確認のための通常の回路シミュレーションとは異なり、回路の素子ひとつひとつに故障を注入してシミュレーション・パターンを流します。ロジックの場合、NANDやNORなどのゲートの入出力端子を0や1に固定(Stack at 0/1)してパターンを流し、IFとSMの動作を確認します。ゲート数の約2倍のパターンを流す必要があるため、膨大な時間がかかります。

● シミュレーション時間の見積もり

実際にシミュレーションを実施すると、どのくらいの時間がかかるか考えてみましょう。例えば、50万ゲートの回路で1回5分のシミュレーションを、100万ポイントに故障注入するとどのくらいかかるでしょうか。

5分×100万ポイント＝8.3万時間＝9.5年
なんと、10年近くかかることがわかります。これは現実的ではありませんね。

それでは、どのようにしたら現実的な時間で故障注入シミュレーションを行うことができるのでしょうか。複数のCPUやPCに割り当ててシミュレーションを実行することも可能ですが、それでも限界があります。そこで、統計的手法を用いてシミュレーション時間を短縮することを検討してみましょう。

● 統計的手法(標本調査)

統計的手法に、「標本調査」というものがあります。図1に「全数調査」と「標本調査」の関係を示しています。全数調査とは、文字のとおり、集団全部について調査する方法です。一方、標本調査とは、集団の一部分を調査して全体を推定する方法です。全数調査の例としては、高校や大学などの「入学試験」や会社で受ける「健康診断」などがあります。標本調査の例としては、「テレビの視聴率」や「政党の支持率」などがあります。全数調査は「データの信頼度が高い」ですが「手間と費用」がかかります。標本調査は「手間と費用」は抑えられますが、「データに誤差」が生じます。

それでは、標本調査には、いったいどのくらいの誤差が含まれるのでしょうか。標本調査で生じる誤差のことを「標本誤差」といい、次のような式で表されます。

$$e = t \times \sqrt{\frac{p \times (1-p)}{n} \times \frac{N-n}{N-1}} \dots\dots\dots (1)$$

ただし、 e ：標本誤差、 t ：信頼水準から決まる値（正規分布の表より信頼水準95%のときは $t = 1.960$ 、信頼水準98%のときは $t = 2.330$ 、信頼水

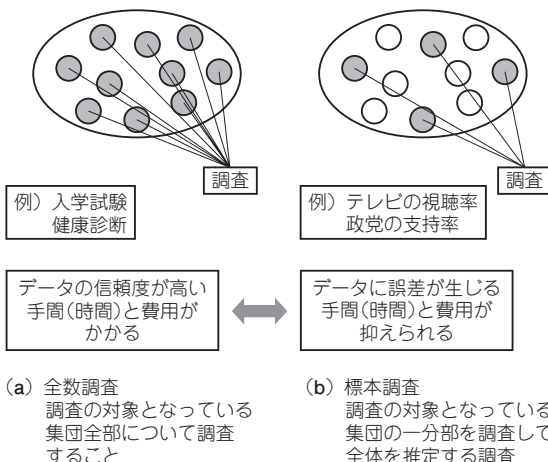


図1 全数調査と標本調査